## HEPS束线轫致辐射追迹画法 及辐射防护设计一般原则

石泓 2020.5.9

### 主要内容

- 1. 轫致辐射的来源
- 2. 辐射防护设计的参考标准、指南
- 3. 轫致辐射追迹画法
- 4. 辐射防护设计一般原则

### 1. 轫致辐射的来源

#### • 轫致辐射

- 带电粒子(尤其是电子)通过物质时,在原子核的强电场附近突然减速或突然偏转而产生的电磁辐射。
- 轫致辐射能谱是一个连续谱, 分布范围从零到电子最大动能。
- 储存环的真空盒内有残余气体, 束流与残余气体碰撞产生轫致辐射
- 气体轫致辐射的发射角:  $\theta_c = \frac{mc}{m}$

 $(mc^2$ 是电子的静止质量,E是电子束流的能量;在HEPS光源上,发射角为0.085mrad)

电磁簇射: 轫致辐射产生的光子可以与物质继续作用,产生光电效应、康普顿散射和正负电子对等。在高能量范围内,产生正负电子对是主要的。如果这些正负电子的能量足够高,还可以产生 初致辐射。于是, 轫致辐射和正负电子对会不断发生,其粒子数目也不断增加,这种现象称为 "电磁级联"或"簇射"

### 2. 辐射防护设计的参考标准、指南

- 国标:电离辐射防护与辐射源安全基本标准(GB18871-2002)
  - 连续5年以内年平均有效剂量不超过20mSv,任何单一年份有效剂量不超过50mSv。
  - BEPCII职业放射性工作人员年管理目标值:5mSv/a(年工作2000小时,则相应辐射剂量率为2.5 μSv/h)
- BSRF
  - BSRF光束线的辐射防护设计规范修改本Aug-1

### BSRF同步辐射光束线辐射防护的设计规范 (修改本 2006.8.2), 李大世、王庆斌

光束线要防护和屏蔽的辐射源可分五类:

- 1. 初级高能轫致辐射 (primary bremsstrahlung radiation,缩写为BR),其由储存环内正负电子束与真空盒内剩余气体或真空盒碰撞产生,可沿光束线管道传出。
- 2. 次级轫致辐射(secondary bremsstrahlung radiation,缩写为 SBR),由初级轫致辐射被光束线上的光学部件或管道散射产生。
  - 3. 中子, 由 BR 或 SBR 被光束线上的光学部件或管道散射产生。
  - 4. 同步辐射,由储存环内电子束经过弯铁或插入件时产生。
- 5. 康普顿散射,由同步辐射被光束线上的光学部件或管道散射产生。其能量范围接近同步辐射,散射方向为  $4\pi$ ,故在光束线的辐射屏蔽防护上亦不可疏忽其存在。

### BSRF同步辐射光束线辐射防护的设计规范 (修改本 2006.8.2), 李大世、王庆斌

9. 硬 X 光光束线在聚焦镜和单色器后,入射光束的方向上要加 Beamstop。

Wiggler 磁铁引出光束线 Beamstop 厚 250mmPb、高 60mm、宽 50mm+光束水平宽度; 弯转磁铁引出光束线 Beamstop 厚 200mmPb、高 40mm、宽 25mm+光束水平宽度。

11. 各条光束线均应做出辐射光源光路图, 当辐射光路超出管道时, 要加装扁管和铅准直器。

Wiggler 磁铁引出光束线准直器厚 250mmPb、高 100mm+扁管高度、宽 100mm+扁管水平宽度; 弯转磁铁引出光束线准直器厚 200mmPb、高 50mm+扁管高度、宽 50mm+扁管水平宽度。

**20.** 前端区安全光闸的闸板厚 300mmPb(或 180mmW), 光闸闭合时其横向(包括水平和垂直方向)宽度要按本文第17条计算。另光闸闭合时,光闸的活动挡块与固定挡块之间不能留纵向的直通缝隙,需采用折弯的缝结构,以防止辐射泄漏。

### BSRF同步辐射光束线辐射防护的设计规范 (修改本 2006.8.2), 李大世、王庆斌

- 17. 设计安全部件(如 collimators, hutch shutters, beamstops )和局部辐 射屏蔽时[10],除保证沿射线方向有足够的厚度(根据射线的衰减长度推算)外, 还应保证横向有足够的宽度,即要在射线照射到的横向位置外,再扩展一定的 宽度。这是由于射线进入屏蔽体后,会产生电磁簇射,造成横向展宽(根据 Moliere 半径 Xm 推算), 故横方向的扩展宽度是为保证射线横向不外泄。在 BEPC II 的能 量下, Wiggler 磁铁引出光束线的安全部件采用铅材料时, 要横方向扩展 50mm (对初始轫致辐射),对次级轫致辐射要横方向扩展 25 mm; 弯转磁铁引出硬 X光束线的安全部件采用铅材料时,要横方向扩展 25mm (对初始轫致辐射),对 次级轫致辐射要横方向扩展 15mm。
- 18. 相邻的安全部件间要相互交搭和重选<sup>[10]</sup>(overlap),对于铅材料重迭部分要不小于 6.5mm。

### 2. 辐射防护设计的参考标准、指南

#### APS

 Guidelines for Beamline and Front-End Radiation Shielding Design at the APS(ANL/APS/TB-44 Rev.4 2012.10)

#### NSLS-II

 Guidelines for Beamline Radiation Shielding Design at the National Synchrotron Light Source II

#### • SLAC

Radiation Safety Design for SPEAR3 Ring and Synchrotron Radiation Beamlines

#### Diamond

 Guidelines for Beamline Radiation Shielding Design at the National Synchrotron Light Source

### 2. 辐射防护设计的参考标准、指南

#### • [

• 3倍Moliere半径

• 铅:12~15mm, 取50mm

• 钨:8~10mm, 取35mm

#### • t

• 20倍辐射长度

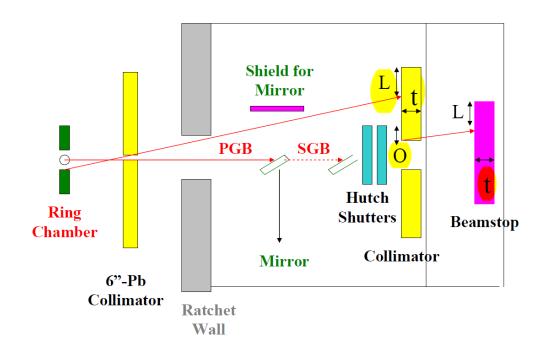
• 铅:5.6mm,取300mm

• 钨:3.5mm,取180mm

#### • O

• 重叠6.5mm

#### **GB** Types, Ray Trace, Shielding Requirements

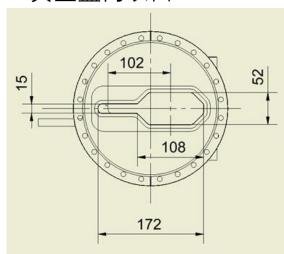


J. Liu, et al. Generic Radiation Safety Design for SSRL Synchrotron Radiation Beamlines.

### 3. 轫致辐射追迹画法

#### • 光源

- 位置:
  - ID:直线节下游出口法兰端面
  - BM: 弯铁中心(?)
- 尺寸:
  - 真空盒内表面



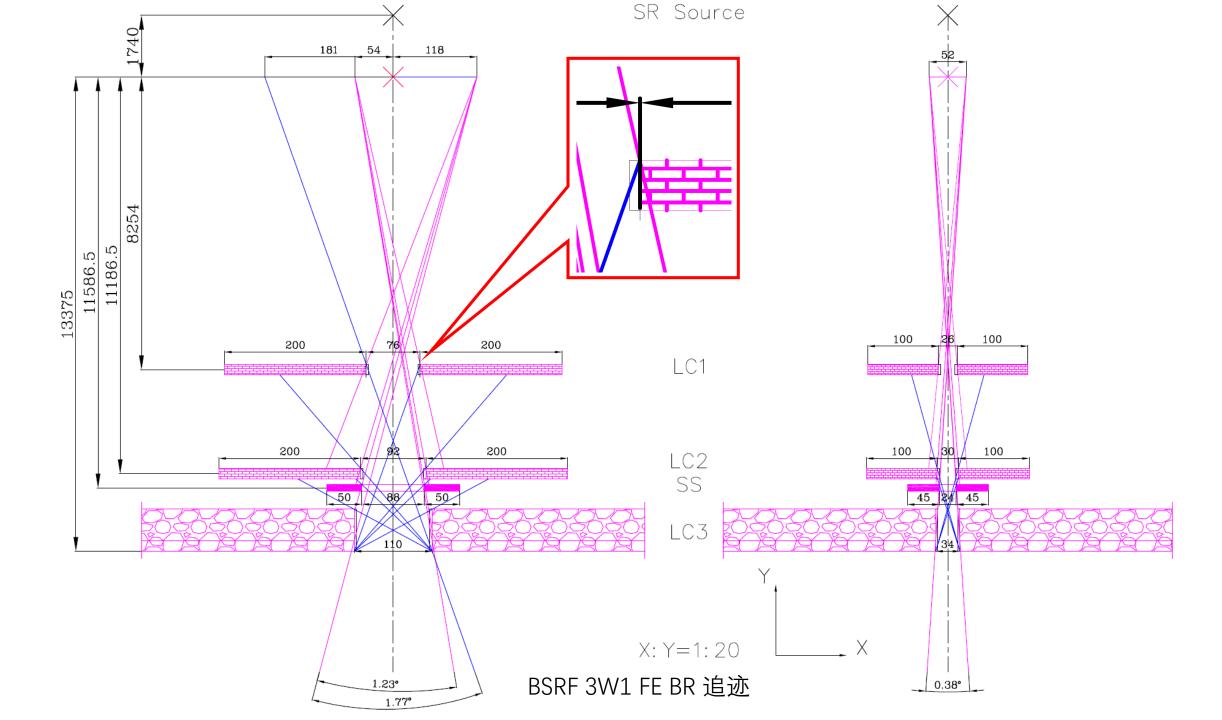
BEPC II 真空盒截面

#### • 准直器

- 基本尺寸:
  - 上下游法兰端面间距:400mm
  - 厚度(t):300mm(铅)或180mm(钨)
  - 外轮廓:依据BR追迹图(L=50(Pb)或35(W)mm)
  - 孔径余量:2~5mm
- 位置
  - 最佳位置:单色器前
  - 必要位置:白光狭缝后

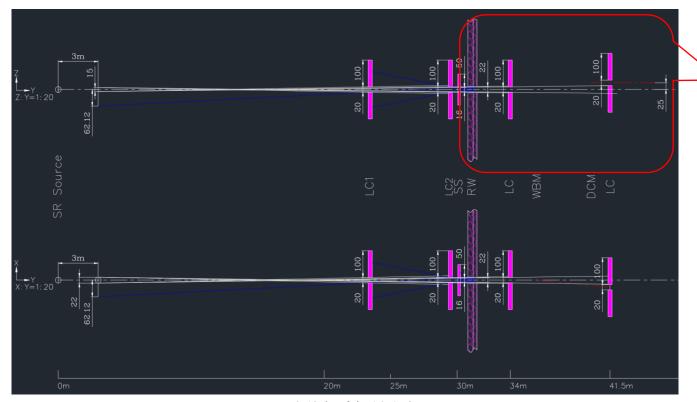
#### Beamstop

- 基本尺寸:同准直器
- 位置:
  - 最佳位置:单色器后
  - 必要位置:FOE端墙前(或可以终止PBR的地方,例如白 光束线实验hutch的端墙,建议尽可能接近样品)

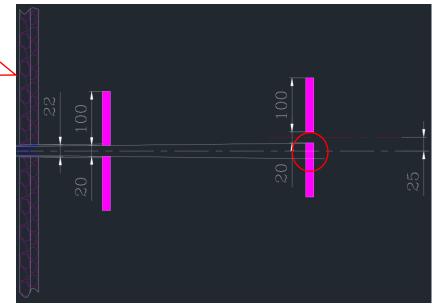


### 单色器不同出高对辐射防护的影响 (刘平成)

- 问题的由来
  - 出高对单色器下游的辐射剂量影响



B5束线轫致辐射追迹



- 单色器出高25mm
- 初级轫致辐射(PBR)边缘与孔径 距离不够3倍Moliere半径

### 4. 束线辐射防护设计的一般原则 (建议)

#### • 准直器

- 基本尺寸:
  - 上下游法兰端面间距:400mm
  - 厚度:300mm(铅)或180mm(钨)
  - 外轮廓:依据BR追迹图
  - 孔径余量: 2~5mm
- 位置
  - 最佳位置:单色器前
  - 必要位置:白光狭缝后

#### Beamstop

- 基本尺寸:同准直器
- 位置:
  - 最佳位置:单色器后
  - 必要位置:FOE端墙前(或可以终止PBR的地方,例如自光束线实验hutch的端墙,建议尽可能接近样品)

#### • 单色器不同出高的影响

- 出高小、FOE出口剂量高,可能需要在管道外覆盖铅皮或用棚屋遮挡
- 在保证光学设计的前提下,从辐射防护设计角度讲,尽可能增加单色器出高

#### • 其他

- 尽可能减少次级轫致辐射的散射
  - 尽量避免PBR与管壁接触
  - 光阑或slits后安装准直器
- 尽可能将BR限制在FOE内
- 以剂量率划分棚屋类型

# 谢谢!